JEOL MS Data Sheet

MS Tips

日本電子株式会社

分析機器本部 応用研究グループ お問い合わせ:分析機器販促グループ Tel:(042)528-3340

No. 064

GC/FI-TOFMS による石油製品の定性分析Ⅲ -軽油成分の精密質量測定-

【はじめに】

FD(Field Desorption)/FI(Field Ionization)法は、高電界中における試料から固体表面への電子のトンネル効果により試料をイオン化する手法である。試料をエミッター上に塗布し、エミッターに電流を流し測定を行うのが FD 法であり、気化した試料をエミッター上に導入してイオン化を行うのが FI 法である。

FFI 法は、フラグメンテーションが起こりにくく、分子イオンの情報のみを与えるソフトなイオン化法として、石油等に含まれる炭化水素類といった EI(Electron Ionization)法では分子イオンが観測されにくい試料に対して用いられてきた。

今回 GC-TOFMS JMS-T100GC "AccuTOF GC"にて軽油の GC/FI 測定を行い、さらに従来機種では困難であった FI 法における精密質量測定を行ったので、その結果について報告する。

【試料及び条件】

試料軽油

測定条件

GC 条件

GC: Agilent 社製 6890N

カラム: DB-5ms、30m×0.25mml.D.、膜厚 0.25 μ m

オーブン: 50°C→15°Cmin→280(5min)

注入口: 280℃、Split(1:200)

注入量: 1.0 μ Ι

キャリアガス: He(定流量モード:1mL/min)

MS 条件

MS: JMS-T100GC "AccuTOF GC"

イオン化法: FI+(カソード:-10kV、エミッタ電流:0mA)

測定質量範囲: m/z 35-500 スペクトル記録速度: 0.3 秒

【結果及び考察】

図 1 に軽油のトータルイオンクロマトグラム(TIC)を示す。

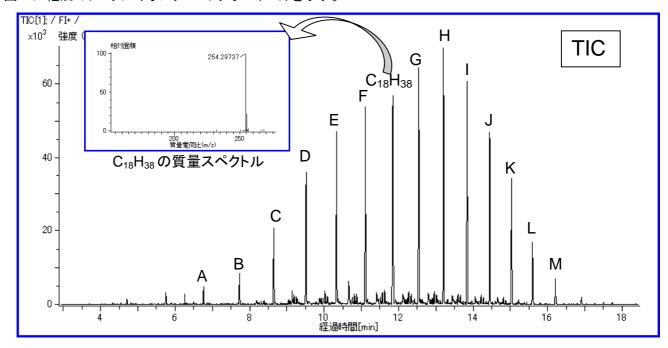


図1 軽油の GC/FI TIC

図 1 に示すように、TIC 上では、炭素数 11~26 での飽和炭化水素類が主成分として観測されており、軽油 特有のクロマトグラムパターンを示した。

図 1 中の $C_{18}H_{38}$ のイオン(m/z254.2974)を 1 点質量校正に用いることで、その他の飽和炭化水素化合物の精密質量を得た。結果を以下に示す。

	理論値	実測値	誤差(mmu)	組成推定式
Α	170.2035	170.2038	0.3	C ₁₂ H ₂₆
В	184.2191	184.2197	0.6	C ₁₃ H ₂₈
С	198.2348	198.2348	0.0	C ₁₄ H ₃₀
D	212.2504	212.2487	-1.7	C ₁₅ H ₃₂
Е	226.2661	226.2649	-1.2	C ₁₆ H ₃₄
F	240.2817	240.2808	-0.9	C ₁₇ H ₃₆
G	268.3130	268.3139	0.9	C ₁₉ H ₄₀
Н	282.3287	282.3282	-0.5	C ₂₀ H ₄₂
I	296.3443	296.3429	-1.4	C ₂₁ H ₄₄
J	310.3600	310.3585	-1.5	C ₂₂ H ₄₆
K	324.3756	324.3742	-1.4	C ₂₃ H ₄₈
L	338.3913	338.3901	-1.2	C ₂₄ H ₅₀
М	352.4069	352.4064	-0.5	C ₂₅ H ₅₂

表 1. GC/FI における精密質量計算結果

全てのイオンにおいて 2mmu 以下の精度で精密質量を得ることが出来た。

AccuTOF GC では従来機種で困難だった FI 法における精密質量を簡単に得ることが出来るので、目的成分の組成分析を高い信頼性で行える。